(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-55050 (P2002-55050A)

(43)公開日 平成14年2月20日(2002.2.20)

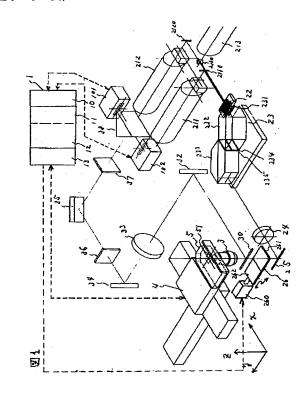
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記 <del>号</del>	, FI		テーマコード(参考)			
G01N 21/64		G01N 21	1/64	F 2G042			
				A 2G043			
				E 2G045			
C 1 2 M 1/00		C12M 1	1/00	A 2G058			
C 1 2 N 15/09		C12Q 1	1/68	A 4B024			
	審査請求	未請求 請求項	で数28 OL (全 10	6 頁) 最終頁に続く			
(21)出願番号	特願2000-247896(P2000-247896)	(71) 出願人	000005108 株式会社日立製作所				
(22)出顧日	平成12年8月9日(2000.8.9)		東京都千代田区神田	<b>独河台四丁日6妥協</b>			
(66) 四颗 口	<b>一块[2年6月5日(2000.0.9)</b>	(72)発明者		KUJU I I O HW			
		(12/)[9]-	神奈川県横浜市戸塚に	文吉田町292番地 株			
			式会社日立製作所生產				
Care A		(72)発明者	<b>⇒ 142</b> 407	×			
			茨城県ひたちなか市で	市毛882番地 株式会			
			社日立製作所計測器。	_			
		(74)代理人	100075096				
			弁理士 作田 康夫				
				最終頁に続く			

### (54) 【発明の名称】 蛍光画像検出方法並びにDNA検査方法及びその装置

#### (57)【要約】

【課題】1スポットを走査するDNA検出では検査に時間を要し、将来の集団検診等の多量サンプル処理が不可能になる。また高分解の多量の絵素からなるサンプルを高感度、高精度でかつ高速に検出することが従来困難であった。

【解決手段】マルチスポット又はシート状の励起光ビームをサンプルに同時照射し、励起光とサンプルを相対移動し、マルチチャンネルのフォトンカウント可能なフォトマルで同時検出する。得られたデータから蛍光画像を構成する。高速、高感度でかつ広いダイナミックレンジで検出するため、フォトンカウント検出とアナログ積分検出を条件に応じて切り替える。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】蛍光特性を有する対象物体に多数Mの微小なスポットからなるマルチスポット励起光を照射することにより得られる各マルチスポットからの蛍光を励起光から分離し、該対象物体から発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出し、各検出素子がら得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別に記憶し、上記マルチスポット光と該対象物体との位置を相対的に変化せしめて上記各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行き、上記対象物体上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成する蛍光画像検出方法。

【請求項2】蛍光特性を有する対象物体にシート状の励起光を照射することにより得られる長細い形状を有する照射領域からの蛍光を励起光から分離し、該対象物体から発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出し、各検出素子から得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別に記憶し、上記シート状励起光による細長い形状を有する照射領域と該対象物体との位置を相対的に変化せしめて上記各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行き、上記対象物体上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成する蛍光画像検出方法。

【請求項3】上記対象物体に照射されるマルチスポット励起光又はシート状の励起光の最小絞り径となる位置にある物体面からの蛍光像の合焦点位置にマルチスポット像またはシート状の細長い領域像のみを通過せしめるマルチスポット開口または細長い開口を配置し、共焦点検出することを特徴とする請求項1または2に記載の蛍光画像検出方法。

【請求項4】上記マルチスポットまたはシート状の励起 光と対象物の相対位置変化は対象物面内方向と対象物体 面に垂直な方向の計3方向の内少なくとも1方向とする ことにより、2次元又は3次元の蛍光画像を検出するこ とを特徴とする請求項1または2に記載の蛍光画像検出 方法。

【請求項5】上記マルチスポット励起光またはシート状励起光と対象物の相対位置変化を行い、1絵素分の移動をおこなう周期Tdを上記フォトンカウント信号の単独フォトン検出時のパルス幅Δ t 0で割った値に1以下の所望の係数αを掛けた値以上に上記フォトンカウント数NPmが達していることを判断基準にして、上記マルチスポット励起光またはシート状励起光の強度を変化せしめるか、蛍光検出強度が小さくなるようにすることを特徴とする請求項1または2に記載の蛍光画像検出方法。

【請求項6】上記マルチスポット光またはシート状励起

光は2波長以上の多色光であることを特徴とする請求項 1または2に記載の蛍光画像検出方法。

【請求項7】上記フォトンパルス信号がハイレベルにある時間を上記相対的な位置変化に伴う1絵素分の検出時間T d以内の時間 $\beta$  T dに亘り加算計測した値T h  $\wedge$  i以下の所定の $\gamma$  に対し、T h  $\wedge$   $\geq \gamma$   $\beta$  T d の条件を満たすとき、上記検出素子の出力信号をアナログ的に積分する回路で積算した信号を用いることにより強い蛍光信号に対しても検出可能にする請求項1または2に記載の蛍光画像検出方法。

【請求項8】蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルに励起光を照射し、蛍光を検出するDNA検査方法において、上記サンプルに多数Mの微小なスポットからなるマルチスポットからの起光を照射することにより得られる各マルチスポットからの蛍光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出し、各検出素子から得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別に記憶し、上記マルチスポット光と該サンプルとの位置を相対的に変化せしめて上記各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行き、上記サンプル上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成し、DNA検査することを特徴とするDNA検査方法。

【請求項9】蛍光分子が付加されたDNA断片を対応す るDNAに結合させたサンプルに励起光を照射し、蛍光 を検出するDNA検査方法において、上記サンプルにシ ート状の励起光を照射することにより得られる長細い形 状を有する照射領域からの蛍光を励起光から分離し、該 サンプルから発する蛍光像をフォトンカウント可能な複 数の微弱光検出素子で検出し、各検出素子から得られる フォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各 検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別 に記憶し、上記シート状励起光による細長い形状を有す る照射領域と該サンプルとの位置を相対的に変化せしめ て上記各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行 き、上記サンプル上の所望の範囲に亘りフォトンカウン ト数データを記憶収集し、当該収集データから蛍光画像 を構成し、DNA検査することを特徴とするDNA検査 方法。

【請求項10】上記サンプルはDNAチップであることを特徴とする請求項8または9に記載のDNA検査方法

【請求項11】上記DNAサンプルに照射されるマルチスポット励起光又はシート状の励起光の最小絞り径となる位置にある物体面からの蛍光像の合焦点位置にマルチスポット又はシート状の励起光像のみを通過せしめるマルチスポット開口または細長い開口を配置し、共焦点検

出することを特徴とする請求項8または9に記載のDNA検査方法。

【請求項12】上記Mは10以上であることを特徴とする請求項8記載のDNA検査方法。

【請求項13】上記Mは50以上であることを特徴とする請求項12記載のDNA検査方法。

【請求項14】上記マルチスポットは1又は2次元の直線上に配列していることを特徴とする請求項8記載のDNA検査方法。

【請求項15】上記マルチスポット光またはシート状励起光とDNAサンプルとの1絵素分の相対位置変化を行う周期Tdを上記フォトンカウント信号の単独フォトン検出時のパルス幅ΔtOで割った値に1以下の所望の係数αを掛けた値以上に上記フォトンカウント数Npmが達していることを判断基準にして、上記マルチスポット励起光またはシート状励起光の強度を変化せしめるか、蛍光検出強度が小さくなるようにすることを特徴とする請求項8または9に項記載のDNA検査方法。

【請求項16】上記マルチスポット光またはシート状励 起光は2波長以上の多色光であることを特徴とする請求 項8または9に記載のDNA検査方法。

【請求項17】上記フォトンパルス信号がハイレベルにある時間を1絵素分の検出時間Td以内の時間 $\beta$ Tdに亘り加算計測した値Th、が1以下の所定の $\gamma$ に対し、Th、 $\ge \gamma \beta$ Tdの条件を満たすとき、上記検出素子の出力信号をアナログ的に積分する回路で積算した信号を用いることにより強い蛍光信号に対しても検出可能にする請求項8または9に記載のDNA検査方法。

【請求項18】蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルに励起光を照射し、蛍光を検出するDNA検査方法において、多数Mの微小なスポットからなるマルチスポット励起光又はシート状の励起光を照射することにより得られる各マルチスポット またはシート状の照射位置からの蛍光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像を複数Mの微弱光検出素子で平均絵素検出時間が(300マイクロ秒/M)以下で検出し、各検出素子から得られる信号を個別に記憶し、上記マルチスポット光またはシート状励起光と該サンプルとの位置を相対的に変化せしめて上記信号を順次記憶して行き、上記サンプル上の所望の範囲に亘り上記信号を記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成し、DNAを検査することを特徴とするDNA検査方法。

【請求項19】蛍光分子を付加したDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルに励起光を照射し、蛍光を検出するDNA検査方法において、多数Mの直径が又は絞り込み幅が3μmより小さく0.3μmより大きい微小なスポットからなるマルチスポット励起光、3μmより小さく0.3μmより大きい幅を有するシート状の励起光を照射することにより得られる各マルチスポット

またはシート状の照射位置からの蛍光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像を複数の微弱光検出素子で検出し、各検出素子から得られる信号を個別に記憶し、上記マルチスポット光またはシート状励起光と該サンプルとの位置を相対的に変化せしめて上記信号を順次記憶して行き、上記サンプル上の所望の範囲に亘り上記信号を記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成することによりDNAを検査することを特徴とするDNA検査方法。

【請求項20】励起光源と、蛍光分子が付加されたDN A断片を対応するDNAに結合させたサンプルを保持す る機構と、該光源から出射する光を径がdで複数Mのマ ルチスポット励起光として該サンプル上に同時に発生さ せるマルチスポット励起光発生光学系と、当該マルチス ポット励起光を該サンプル上のDNA断片に付加した蛍 光物体に同時に上記寸法dで照射せしめる対物レンズ と、得られる蛍光を当該対物レンズを介して蛍光検出光 路に導くビームスプリッタと、上記マルチスポット励起 光により発生した各マルチスポット光からの蛍光を分離 して検出する蛍光検出手段と、当該蛍光検出手段で得ら れた各マルチスポット光からの蛍光のフォトンパルス信 号を個別にフォトンカウントする回路からなるフォトン カウント手段と、該サンプルの所望の領域に亘りマルチ スポット光を照射し蛍光検出するように上記マルチスポ ット光の位置とサンプルの位置を相対的に変化せしめる 駆動手段と、当該駆動手段並びにフォトンカウント手段 により検出されたサンプルの所望領域のフォトンカウン ト情報とフォトンカウント位置情報を保存する手段と、 該フォトンカウント情報とフォトンカウント位置情報か ら被検査サンプルのDNA情報を求める手段とからなる DNA検査装置。

【請求項21】励起光源と、蛍光分子が付加されたDN A断片を対応するDNAに結合させたサンプルを保持す る機構と、該光源から出射する光を長径D、短径dのシ ート状の励起光を該サンプル上に発生せしめるシート状 励起光発生光学系と、当該シート状励起光をサンプル上 のDNA断片に付加した蛍光物体に短径が上記寸法dに なるように照射せしめる対物レンズと、得られる蛍光を 当該対物レンズを介して蛍光検出光路に導くビームスプ リッタと、上記シート状の励起光により発生したシート 状の光からの蛍光を分離して検出する蛍光検出手段と、 当該蛍光検出手段で得られたシート状の光からの蛍光の フォトンパルス信号を個別にフォトンカウントする回路 からなるフォトンカウント手段と、該サンプルの所望の 領域に亘りシート状の光を照射し蛍光検出するように上 記シート状の光の位置とサンプルの位置を相対的に変化 せしめる駆動手段と、当該駆動手段並びにフォトンカウ ント手段により検出されたサンプルの所望領域のフォト ンカウント情報とフォトンカウント位置情報を保存する 手段と、該フォトンカウント情報とフォトンカウント位 置情報から被検査サンプルのDNA情報を求める手段とからなるDNA検査装置。

【請求項22】上記DNAチップに照射されるマルチスポット励起光またはシート状励起光の最小絞り径dとなる位置にある物体面からの上記対物レンズによる蛍光像の合焦点位置にマルチスポット像又はシート像のみを通過せしめるマルチスポット開口を配置し、共焦点検出することを特徴とする請求項20または21に記載のDNA検査装置。

【請求項23】上記Mは10以上であることを特徴とする請求項20記載のDNA検査装置。

【請求項24】上記Mは50以上であることを特徴とする請求項20記載のDNA検査装置。

【請求項25】上記マルチスポット光またはシート状励 起光とDNAチップの相対位置変化を行う周期T d を上記フォトンカウント信号の単独フォトン検出時のパルス 幅Δ t 0で割った値に1以下の所望の係数αを掛けた値以上に上記フォトンカウント数Npmが達していることを判断基準にして、上記マルチスポット励起光の強度を変化せしめる手段を具備したことを特徴とする請求項20または21に記載のDNA検査装置。

【請求項26】上記マルチスポット光またはシート状励起光を2波長以上の多色光とする、上記励起光源、上記マルチスポット発生光学系又はシート状励起光発生光学系、上記蛍光検出手段、並びに上記フォトンカウント手段とからなることを特徴とする請求項20または21に記載のDNA検査装置。

【請求項27】上記フォトンパルス信号がハイレベルにある時間を1絵素分の検出時間T d以内の時間 $\beta$  T dに亘り加算計測した値T h、が1以下の所定の $\gamma$  に対し、T h、 $\ge \gamma \beta$  T d の条件を満たすか否かを判断する手段と、上記検出素子の出力信号をアナログ的に積分する回路で積算する手段と、上記フォトンカウント手段により得られた結果と、当該アナログ的積分回路手段で得られた結果とを用いて当該絵素の蛍光検出結果を決定する手段を具備した請求項20または21に記載のDNA検査装置。

【請求項28】レーザからなる励起光源と、蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルを保持する機構と、当該レーザの共振器内にマルチスポット発生ホログラム又はシートビーム発生ホログラムを配置し、レーザ共振器内の強力なレーザ光でマルチスポットまたはシートビームを発生させるマルチスポットまたはシートビーム励起光発生光学系と、当該励起光を該サンプル上のDNA断片に付加した蛍光物体に照射せしめる対物レンズと、得られる蛍光を当該対物レンズを介して蛍光検出光路に導くビームスプリッタと、上記励起光により発生した蛍光を励起光から分離して検出する蛍光検出手段と、該サンプルの所望の領域に亘り励起光を照射し蛍光検出するように上記励起光の位置とサ

ンプルの位置を相対的に変化せしめる駆動手段と、当該 駆動手段並びに蛍光検出手段により検出されたサンプル の所望領域の蛍光検出情報と蛍光検出位置情報を保存す る手段と、該蛍光検出情報と蛍光検出位置情報から被検 査サンプルのDNA情報を求める手段からなるDNA検 査装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は励起光を照射することにより微弱な蛍光を発する対象を高感度高速に蛍光検出する方法に関する。またこの蛍光検出方法を用いてDNA検査する方法及び装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来励起光を照射して得られる微弱蛍光を検出する方法として、1本のレーザビームを対象物に絞り込み得られる蛍光を励起光から分離し高感度検出素子で検出していた。また2次元的に検出するには照射励起光ビームを試料面に対し相対的に走査し、検出していた。この際検出の信号対雑音比を大きくするため、対象物と共役な関係にある位置に開口を設け共焦点検出していた。また2次元的に検出するために、スパイラル状に微小円開口が開いたいわゆるニッポウディスクを用いて、これに一様照射光を当て、円開口からの光を非対称物上に結像し、反射光或いは蛍光をこの開口の透過光として検出することにより2次元的に共焦点画像或いは蛍光画像を検出する方法があった。

【0003】またDNAチップあるいはDNAマイクロアレイを検査する方法として、上記の1スポットを用いて蛍光検出し、この蛍光検出結果からDNAを検査する方法があった。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の何れの方法も微 弱な蛍光を2次元的に検出しようとすると非常に長い時 間を要する。1ビームレーザ光を対象物に絞り込む方法 は1絵素ずつ時系列的に検出するため、蛍光が非常に微 弱な場合1絵素分の検出に時間を要し、2次元画像全体 を検出するにはかなりの時間を要する。微弱な蛍光を発 する対象を高速に検出するため、1ビームレーザの励起 光を強くしても、例えば6000×6000絵素を1分 で検出しようとすると 1 絵素当たりの検出時間は 1 ~ 2 μsec (マイクロ秒)となる。このような短い時間で検出 しようとすると、蛍光検出強度を広いダイナミックレン ジ (例えば216)で検出することが困難になる。また通 常の蛍光は励起光を受光してから10-9~10-5 sec遅 延して蛍光を発するので、1 絵素当たりの蛍光検出時間 が1から2μsecでは十分な蛍光検出ができない。他方 ニッポウディスクを用いる方法は一様光中の微小開口の 比率分しか光が有効に用いられないため、微弱蛍光を検 出するのにかなりの時間を要する。

【0005】本発明はこれら従来の課題を解決し、微弱

な蛍光を2次元の大きな解像本数を必要とする検出対象 物に対して、高速、高分解能にかつ高感度に検出する技 術を提供する。またこの技術を用いて、高感度高速にD NAを検査する技術を提供する。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の課題の解決方法として本発明は以下の手段を用いている。

【〇〇〇7】蛍光特性を有する対象物体に多数Mの微小なスポットからなるマルチスポット励起光を照射する。この励起光により得られる各マルチスポットからの蛍光を励起光から分離し、この対象物体から発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出でもった。このようにすれば非常に微弱な蛍光でも検出できる。各検出素子から得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別に記憶する。さらにマルチスポット光と対象物体との位置を相対的に駆動系等により変化させ、各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行く。このようにして対象物体上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集してゆけば、この収集データから蛍光画像を構成することができる。

【0008】また上記マルチスポット光の代わりにシート状励起光を用いる。このシート状励起光を照射することにより得られる長細い形状を有する照射領域からの蛍光を励起光から分離し、該対象物体から発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出する。各検出素子から得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各検出素子で検出されたフォトンカウント数NPmを個別に記憶する。シート状励起光による細長い形状を有する照射領域と該対象物体との位置を相対的に変化させ、各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行く。このようにして対象物体上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集してゆけば、この収集データから蛍光画像を構成することができる。

【0009】マルチスポット又はシート状励起光を照射し同時にM絵素の蛍光を検出することにより従来の課題で示した上記1分で $6000\times6000$ 画素を検出するには1絵素当たり $M\sim2M\mu$ secの時間をかけることが可能になる。例えばM=50ならこの時間は $50\sim100$   $\mu$ secとなり、上記の蛍光発生遅延の問題を解決できる。またダイナミックレンジを確保し、かつ高感度の検出が下記理由により可能になる。

【0010】即ち、1絵素当たりの検出時間が $1\mu$ sec程度であると高感度検出を行うに必要なフォトンカウントの計数時間に足る検出時間が短くなり、ダイナミックレンジの確保が困難になる。これは1フォトンを検出したときに発生するフォトンパルス信号のパルス幅が数十nsであるため、 $1\mu$ secの時間内ではせいぜい数十パルスの信号しか検出できないためである。またこのよう

な短い時間で蛍光強度をアナログ的に検出しようとして も、検出回路の周波数特性から十分なダイナミックレン ジを確保して検出することは困難である。

【0011】上記の対象物として蛍光分子を付加したD NA断片を対応するDNAに結合させたサンプルを用い て以下のようにして検査する。一例として検査対象がD NAチップの場合、先ず検査対象であるDNAから前処 理により作成したDNA断片に所望の蛍光体を付加した ターゲットを上記DNAチップにハイブリダイゼーショ ンする。このハイブリダイゼーションされた被検査DN Aチップに、多数Mの微小なスポットからなるマルチス ポット励起光を照射することにより得られる各マルチス ポットからの蛍光を励起光から分離する。分離したDN Aチップから発する蛍光の像をフォトンカウント可能な 複数の微弱光検出素子で検出する。各検出素子から得ら れるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウント し、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npm を個別に記憶する。さらに上記マルチスポット光と該D NAチップとの位置を相対的に変化させて上記各検出器 のフォトンカウント数を順次記憶していく。このように して上記DNAチップ上の所望の範囲に亘りフォトンカ ウント数データを記憶収集し、この収集データから蛍光 画像を構成することによりDNAを検査する。

【0012】上記マルチスポット光に代えてシート状ビームを用いても、上記蛍光検出でシート状ビームを用いる蛍光検出で説明したのと同様にターゲットDNAに付加した蛍光を検出することにより、DNA検査を行うことができる。

【0013】上記対象物体に照射されるマルチスポット励起光又はシート状の励起光の最小絞り径となる位置にある物体面からの蛍光像の合焦点位置にマルチスポット像またはシート状の細長い領域像のみを通過せしめるマルチスポット開口または細長い開口を配置し、共焦点検出する。このようにすることにより、信号対雑音比の大きい共焦点画像が得られる。即ち、検出したいマルチスポット位置の蛍光、或いはシート状ビームの位置の蛍光を、それ以外の光路中に存在する蛍光物質等の背景にある蛍光雑音から影響を受けずに、低雑音で検出できる。蛍光神子スポットとサンプルをこの平面内で相対位置変化させ共焦点検出を行えば、この平面外にある蛍光体による雑音の影響を殆ど受けずに信号対雑音比の大きな蛍光検出或いはDNA検査を行うことができる。

【0014】上記マルチスポット光を用いる蛍光画像検出で、マルチスポットと対象物の相対位置変化を対象物体面内の2方向と対象物体面に垂直な方向の計3方向のうち少なくとも1方向に行う。特に上記の共焦点検出の場合、マルチスポットの最小絞り込み位置、或いはシートビームの最小絞り込み位置から対象物を光軸方向に相対位置変化させることにより、得られる蛍光像強度の変

化から合焦点位置を求め、この位置での蛍光強度から表面に凹凸のある対象に対して、正しい蛍光強度情報と、表面凹凸情報、或いは蛍光を発している3次元的な位置情報を得ることが可能になる。

【0015】上記従来の1スポット励起光の場合における問題点で示したように、高速に蛍光画像を検出するためマルチスポット光の数は多いほど有利である。Mは10以上にするとこの時間内で検出できる最大のフォトンカウント数は数百と大きくなり、高感度、広ダイナミックレンジを実現する上で有効である。DNA検査等では更に高速化を行うためスポットの複数化の効果は大きく。Mを50以上にすると更に良い。即ちMを50以上にすると更に良い。即ちMを50以上にすると例えば6000×6000絵素を1絵素当たり数十 $\mu$ sかけて検出し、全画素を1分以内で検出することが可能になる。

【0016】上記マルチスポットは、複数の検出素子、とりわけ1ないし2次元の直線上に配列した検出素子で検出するため、また検出した複数の情報を対象物或いはDNAチップの位置情報に対応させ蛍光画像として出力するため1又は2次元の直線上に配列させる。

【〇〇17】上記マルチスポット励起光またはシート状 励起光と対象物の相対位置変化を行い1 絵素分の移動を おこなう周期をTdとする。このとき上記フォトンカウ ント信号の単独フォトン検出時のパルス幅△t○で割っ た値、即ちTd/Δt0に1以下0.1以上の所望の係 数 $\alpha$ を掛けた値、即ち $\alpha$   $\mathrm{T}$  d  $\angle$   $\Delta$  t 0 を求める。この値 が上記フォトンカウント数Npmに達していることを判 断基準にして、即ち、αTd/Δt0≥Npmの時上記 マルチスポット励起光またはシート状励起光の強度を変 化させる等の方法により、蛍光検出強度が小さくなるよ うにしてフォトンカウントができるようにして検出を行 う。即ち1絵素を検出する時間をフォトンパルス時間幅 で割った値のα倍以上のフォトンカウントは精度の点で 不可能であるため、励起光を小さくしたり、或いは励起 光照射時間を短くし実効的に励起光強度を小さくした り、或いは検出蛍光を小さくするため検出素子のゲイン を小さくし、実効的にフォトンカウント可能なフォトン カウント値にする。

【0018】上記マルチスポット光またはシート状励起 光を2波長以上の多色光にする。このようにすることに より蛍光検出の情報を多くし、蛍光検出機能、DNA検 出機能を向上させる。

【0019】また、上記フォトンパルス信号がハイレベルにある時間を1 絵素分の検出時間T d以内の時間  $\beta T$  dに亘り加算計測する。この値をT h'とするとき、1 以下の所定の $\gamma$ に対し、T h' $\geq \gamma \beta T$  dの条件を満足するか否かを判定する。仮にこの式を満たすとき、上記検出素子の出力信号をアナログ的に積分する回路で積算した結果を用いる。このようにすることにより強い蛍光にたいしても検出できるようになる。即ち、フォトンカ

ウントが不可能な強い蛍光を検出しても、アナログ的に 積分することにより強い蛍光の検出が可能になる。しか も、アナログ検出の時間をTd以内にすれば、1絵素当 たりの検出時間を変えずに全絵素に亘り検出できる。こ の結果、フォトンカウントを用いる微弱な蛍光からこの 積分回路によるるアナログ積分検出を用いる強い検出強 度までの広いダイナミックレンジに亘り高精度にかつ、 高速に検出することが可能になる。また上記αが1に相 当する検出法として、フォトンカウントとアナログ積分 検出を同時に並行して行い、得られた両結果を比較判断 して、何れかの検出結果を用いる。

【0020】また、上記の励起光源としてレーザを用い る。このレーザの共振器内にマルチスポット発生ホログ ラム又はシートビーム発生ホログラムを配置し、レーザ 共振器内の強力なレーザ光でマルチスポットを発生させ る。通常レーザの共振器内の光エネルギーは出射するビ ームのエネルギーの10倍以上になっている。通常のレ ーザでは出射ウィンドウのミラーの反射率は約90%に し、残り約10%を出射光として取り出している。この 出射ウィンドウの反射率を100%にし、光を共振器内 に閉じこめ、この共振器内の光路にホログラムを配置す ることにより、ホログラムの回折効率約10%をマルチ スポット光もしくはシート状ビームとして利用すること ができる。この結果従来のレーザ出射光路中にホログラ ムを配置する場合に比べ、10倍近い強度のマルチスポ ット光もしくはシート状ビームが得られ、高速高感度の 蛍光検出、並びにDNA検査を行うことが可能になる。

[0021]

【発明の実施の形態】図1は本発明の実施形態図である。レーザ光源211,212,213……は635 nmの波長を有する半導体レーザから出射した拡散光を丸い平行ビームにしたものである。各レーザ光源から出射したK個の光ビームはピッチPの間隔でマルチビームスプリッタ22はピッチPでK個並び、入射した各ビームを2分し、ピッチP/2の2K個の平行に進むビームを形成する。これらのビームは図示された座標のyz軸に±45度の方向に長軸を有する楕円偏光又は直線偏光もしくは円偏光になっている。

【0022】2 K 個のビームはピッチP/2で配列し、マルチレンズ231に入射する。マルチレンズ231はプリズム232に貼り付けられている。マルチレンズを透過したビームはプリズム232を通過し、プリズム232との境界にあるマルチピンホールに入射する。

【0023】プリズム232及び233はそれぞれ厚さがわずかに異なる台形のガラスを底辺同士で接着しておりこの接着面が偏光ビームスプリット面になっている。この結果プリズム232を通過したビームはピッチP/4で4K個のピンホールを有するピンホールアレイ234の各ピンホールにビームを収束させる。ピンホールア

レイはピンホール部以外に載る雑音となる迷光を除去 し、DNAチップに雑音の少ないマルチスポットを照射 する役割を持っている。

【0024】上記のプリズム232を通過する際偏光ビームスプリット面を通過する光はP偏光(zに直交する直線偏光)、反射する光はS偏光(z方向の直線偏光)になっている。このためマルチスポットを通過した光の半分はP偏光、残りの半分はS偏光になっている。

【0025】ピンホールアレイの直後には1/2波長板もしくは1/4波長板がある。1/2波長板は光学軸が上記のPおよびS偏光に対し22.5度傾いている。また1/4波長板の場合には45度傾いている。ピンホール通過後このような波長板を通過した上記PおよびS偏光は1/2波長板の場合にはz軸に±45度傾いた直線偏光に、1/4波長板の場合には右および左回りの円偏光になる。

【0026】上記の波長板235を通過した光は前述の 台形貼り合わせプリズム233(但し台形プリズムの厚さの差は前述の台形貼り合わせプリズム232の半分である)に入射する。このプリズムの台形の底辺である貼り合わせ面は偏光ビームスプリット面になっているため、上記のピンホールアレイおよび波長板を通過した4K個の光は更に2倍に増え、ピッチがP/8で8K個になる。このためあたかも8K個の点光源(2次点光源)がピンホールアレイ234の位置にあるようにプリズム233から光が出射してくる。

【0027】このようにしてできた8K個の2次点光源からの光はレンズ24、ミラー25、光量調整器26、波長選択ビームスプリッタ30、高NA対物レンズ3を通過し、DNAチップ5の検出面51にその8K個の点光源像を結ぶ。なお光量調整器26は検出面51にある蛍光体の量の多少に応じて蛍光検出の励起光の光量を調整するためにある。即ち、蛍光体の濃度がDNAチップ或いは蛍光検出サンプル全体に亘り大きいときには駆動源260を駆動し、例えば10%のNDフィルタ262が励起光光路に挿入されるようにする。しかしこのような励起光全ビームの強度を代えることは検出のダイナミックレンジを狭めることにもなるので、個々の励起光マルチスポットの強度を、図示しない光変調器アレーで調整することも可能である。

【0028】また例えば2<sup>N</sup>のダイナミックレンジの検出が必要な場合、NDフィルタ261は100%(NDフィルタ無し)とし、262は100×2<sup>N/2</sup>%の透過率にしておき、全画面をNDフィルタを交換して2画面検出し、両画面を合成し2<sup>N</sup>のダイナミックレンジの蛍光画像を検出することも可能である。このように2画面を検出すれば2倍の時間を要するが、マルチスポットを用いる本発明は従来の方法に比べ5倍以上の速度で検出することができる。

【0029】 DNAチップの検出面に照射された8K個

の点光源像はプローブDNAにハイブリダイゼーション された先端に蛍光体を持つターゲットDNAを照射し、 励起する。

【0030】図2はDNAチップ5のガラス51上のタ ーゲットDNAがある領域50の詳細とマルチスポット の関係を表した図である。501はセルである。このセ ルはxy方向に一定ピッチで配列している。この各セル にはその配列の番地毎に所望のDNA断片がガラスに付 着されており、プローブDNAとも呼ばれている。この プローブDNAは通常各セル内では同じ塩基配列からな るDNAであり、異なるセルでは通常異なるDNAがプ ローブされている。このように用意されたDNAチップ に検査対象である生物の検体から収集し、精製、増幅し た複数種のDNA断片の端に蛍光体を付着させたターゲ ットDNAサンプル液を流し、ハイブリダイゼーション を起こさせる。即ち各セルのプローブDNAの塩基配列 に対応するターゲットDNAが結合、即ちハイブリダイ ズする。図2のDNAチップは以上のようにしてできて いる。

【0031】セル501に対し励起光であるマルチスポット2001、2002、2003、……、20Mはセルピッチの整数倍のピッチで並んでいる。図2の場合この整数は2である。マルチスポットのビーム径はおよそム、マルチスポットのピッチはNムで、図2の場合N=10で、1セル当たり5×5の絵素に分割して検出している。このような分割を行うのはセル内に異物等が付着すると、この異物で強い蛍光を発生し検出データに誤差が生じるため、強い蛍光検出強度以上の絵素は異物によるものと判断し、その部分を除いてセル内の平均蛍光強度を求めるためである。

【0032】DNAチップを図2のAのごとくx方向に走査し、マルチスポットがセルの右端まで走査すると1 絵素 $\Delta$ 分y方向に移動し、再びx方向に走査する。これを繰り返し、N絵素(図では10 絵素)走査し終わると、 $MN\Delta$ 分y方向に移動し、上記動作を繰り返し、全セルを走査する。図3は上記の動作を表したものである。横軸に時間を取り、上のグラフは縦軸にyステージの移動量、下のグラフは縦軸にxステージの移動量を示したものである。xステージは時間  $t_s$ で走査検出し、時間  $t_t$   $-t_s$  で元の位置に戻る。往路のみで検出を行っている。ステージの精度が十分良好な場合には復路でも検出が可能である。

【0033】同時に検出されるM絵素分の蛍光検出は図1に示すように励起光のマルチスポット照射で発生した蛍光を対物レンズ3で受け、対物レンズを透過光した蛍光は波長選択ビームスプリッタ30で、蛍光波長の670nm近傍の光を反射させる。ここで反射した蛍光は検出系に導かれる。即ち、ミラーもしくは波長分離スプリッタである32,34,35及び38と、結像レンズ33を通過し、マルチチャンネルフォトマル101及び1

02上の受光開口に結像する。各受光開口には励起光の マルチスポットの像とほぼ同程度の径であるピンホール が開いている遮光板が設けられており、このピンホール を通過する蛍光のみが検出され、共焦点検出が行われ る。

【0034】図4上のグラフは図3下のグラフの時間軸を拡大したものである。1回の走査に要する時間tsを更に細かく見ている。図4下のグラフは図4上のグラフと横軸の時間軸は等しく、縦軸はフォトマル等の微弱光検出器によるフォトンカウント時間のタイミングを示している。このグラフの意味は信号レベルが1の時間フォトンカウントを行っており、0の時はフォトンカウントを行わない。一区切りの1の間は1絵素分の信号検出になっている。0になり、次に1が始まると次の絵素を検出することになる。x方向の1走査の間に $L_x$ 個の絵素があるため1絵素当たりの検出時間は $t_s$ / $L_x$ 以下となる。1絵素毎に行うフォトンカウントの時間はDNAチップのセルの位置に対応している必要がある。従ってフォトンカウントの開始の時間はx2テージの位置測定用測長器の信号に基づいて信号を作る。

【0035】1絵素のフォトンカウント終了時刻をステージの位置測長器の情報に基づいて決定すると、ステージが一様に動かないとき、フォトンカウント時間が絵素毎にばらついてしまう。そのため、終了の時間は開始の時間から一定の時間後になるようにする必要がある。このため高周波(周波数レア)のパルス発生器のパルスを計数し、フォトンカウントスタートから計数し、一定のパルス数Nrになったらフォトンカウントを終了するようにする。即ちどの絵素についてもNr/レr秒の時間に亘りフォトンカウントを行う。図1の制御回路1は上記の動作を制御する系であり、12はPC(パーソナルコンピュータ)であり、ここで総ての動きのコントロールを行っている。13は上記のステージ4の制御、駆動信号を発生し、またステージ4の位置情報を測長器から取り込んでいる。

【0036】以上のようにして64絵素同時に、かつステージの走査により次々にx方向の絵素の蛍光を検出していく。各絵素で得られフォトンカウント信号 $S_{PM}$ は図5に示すようにして検出される。即ち、マルチチャンネルフォトマルの1個のフォトマルに着目すると、微弱な検出蛍光の場合、フォトマル信号は図5の上のグラフに示すように低い頻度でパルス時間幅が約30ns程度のフォトン検出パルス信号が得られる。この信号の立ち上がりから一定幅のパルス信号を発生させるか、或いはコンパレータ回路により図5上グラフに示すように一定信号レベル $I_{T}$ 以上の場合に図5下グラフの信号 $S_{PC}$ のように一定レベルの信号になるようにする。このようにして作られたパルス整形信号をカウンターで計数することにより検出時間 $ts/Lx-\Delta t=Nr/\nu$ r時間内の検出フォトン数を求めることができる。

【0037】図6は検出蛍光強度が大きい場合の例であ る。フォトマル検出信号Spmとコンパレータ後の信号S PCを示している。フォトンパルスが高頻度で検出される ため一部分で2つ以上のパルスが重なって検出されてい る。このためコンパレート後の信号の幅が広いものが現 れている。SPC、は信号SPCの時刻Aと時刻Bの間の時 間を拡大した図である。検出信号が前後に重なって検出 されるとコンパレート後の信号はパルスの幅が広くな る。この結果コンパレート後のパルス数を単純に数えた のでは誤差が大きくなる。そこで図6の最下段のグラフ に示すようにSpc'をゲートにして、一定の高周波パル ス信号を計数する。この計数信号Spwcを用いればSpc 信号のパルスを計数するより正確にフォトン数を求める ことが可能になる。更にSpwc信号の計数値を下に凸な 1 価関数F (Spwc)で補正することにより更に正確な フォトン計数を行うことが可能である。

【0038】しかしDNA検査で要求される更に広いダイナミックレンジを実現するには、上記の方法では不十分である。即ちDNA検査では1絵素を検出する時間内で数フォトンパルスから10数万パルスまでのダイナミックレンジが要求されている。ところがフォトン検出パルスの幅は数十nsであるため、総てのダイナミックレンジをフォトンパルスカウントで行おうとすると、1絵素当たりに要する時間は数十ns×10数万=数msec必要になる。

【0039】マルチスポット励起光の数が64として も、絵素数が6000×6000あると、30分近く検 出にかかることになる。

【0040】図7はこの問題を解決する実施例である。 101のマルチチャンネルフォトマルの出力信号をアナログスイッチ1Aに入力する。PC10によりアナログスイッチの初期状態はB即ちフォトンカウント回路1Bに接続されている。このことは蛍光検出を絵素毎に行うとき、先ずフォトンカウントを行うことを意味する。図8はフォトンカウント信号の経時変化を表しており

(a)及び(b)は蛍光が非常に小さく、フォトンカウント検出で蛍光強度を求める場合である。

【0041】図8(a)はフォトマル検出したフォトンパルス信号をコンパレータで2値化したパルス信号 $S_{PC}$ である。(b)は(a)のパルス信号のパルス数を計数した計数信号 $N_{S_{PC}}$ である。この計数信号 $N_{S_{PC}}$ である。この計数信号 $N_{S_{PC}}$ が計数開始後 $\alpha$ ( $t_s/L_x$ )時間経った時点で決められた閾値 $N_0$ を越えなければアナログスイッチはこのままの状態でフォトンカウントを継続し、1絵素分の蛍光検出時間 $t_s/L_x$   $-\Delta$  t の間フォトンカウントを行う。この判断を行う時点である計数開始後の時間 $\alpha$ ( $t_s/L_x$ )は $\alpha$ として0.01から0.3程度で良い。即ちこの時間の間にフォトンカウントパルスが最大で10前後以上入って来る程度の時間以上であればよい。上記の最大でと言う意味はこの時間内でパルス信号が最超密に発生した場

合である。

【0042】図8(c)~(d)は蛍光が大きくなりフ ォトンカウントを行うと不都合を生じる場合である。即 ち2個以上のフォトンカウントパルスが同時或いは一部 重なってしまうような場合である。この場合コンパレー 夕後のパルス信号Spcは図8(c)の様に一部重なった パルスは幅広くなる。図8(d)は(c)のパルス信号 の計数信号 $NS_{PC}$ である。 $NS_{PC}$ は $\alpha$ ( $t_s/L_x$ )の時 点で閾値Noを越えており、フォトンカウントによる蛍 光検出に適さないことが分かる。この時点で図7のアナ ログスイッチをCに接続し、回路1Cによりアナログ的 にフォトマル信号を積分する。このように各絵素毎にフ ォトンカウントで検出するかアナログ積分で検出するか を判断し、最適な方法をその都度選んで検出していく。 【0043】なお図には示さないが、図8の(c)より 更に蛍光が大きくなると ( c ) のパルスが連なってしま い、パルス計数値は数個又は0個になる。このときには 図6の(d)のようにしてSpcを一定周波数の矩形の高 周波パルスでカウントする信号Spwcの信号を用いれ ば、このパルスカウント信号NSpucは図8(e)のよ うになる。このNSpwc信号を用いることにより、閾値 N1よりこの値が大きいことを判断し、アナログスイッ チをCに切り替えれば、更に強い蛍光検出の場合でも間 違えずにアナログ検出が可能になる。

【0044】アナログ検出に切り替えられれば、回路1 Cにより切り替えられた時点をスタート時点として積分 を開始する。図9(a)に示すように着目絵素検出開始 時刻を起点(仮にこの時刻を時刻Oとする)にして時刻  $\alpha$  (t<sub>s</sub>/L<sub>x</sub>) から積分を開始し、フォトンカウントの 場合同様に時刻 $t_s/L_x-\Delta$ tまで積分を行い、この時 点で積分値を回路1CでAD変換する。AD変換された ディジタル情報1001は回路100に送られる。蛍光 強度が弱い場合にはフォトンカウントを継続し、時刻〇 から時刻t。/L、-Δt間での間のフォトンカウント信 号が計数され、このディジタル情報1B01も回路10 0に送られる。マルチチャンネルのフォトマル101の 各チャンネルから上記のようにして回路100に並列的 に転送されたフォトンカウントディジタル信号及びアナ ログ積分ディジタル信号の結果をパソコンPCである1 1に転送する。各チャンネルでの検出がフォトンカウン トかアナログ積分かは前記のように時刻 $\alpha$ ( $t_s/L_x$ ) の時点で分かっているので、PC11で検出に適した方 を各くチャンネル毎に選択し採用する。即ち図7の10 01、1002……にはこの選択信号も同時に送られて

【0045】なお上記の実施例ではフォトンカウントを選択するかアナログ積分を選択するかを時刻 $\alpha$ ( $t_s/L_x$ )で判断しているが、検出の初めから同時に両方式で並列に検出しておき、( $t_s/L_x$ ) $-\Delta$ t後に選択を行っても良い。

【0046】アナログ積分検出を実行するときの、積分信号の変化を図9(a)に示す。アナログ積分検出をスタートする時刻 $\alpha(t_s/L_x)$ から時刻 $t_s/L_x-\Delta t$ の間で蛍光検出光の強度の大きさに比例した傾きで積分値が大きくなり、時刻 $t_s/L_x-\Delta t$ における積分値がサンプルホールドされ、AD変換される。こんのようなアナログ検出により2桁近いダイナミックレンジに亘る信号強度変化を捕らえることが可能になる。

【0047】更に強い蛍光検出の範囲に亘り検出を可能にする方法を図9(b)を用いて説明する。時刻 $t_s$ / $L_x$ - $\Delta$ tに至る前に積分値が飽和しているので、この時刻で検出することはできない。しかし、図6(d)で用いている高周波パルス信号 $S_{hc}$ を用いて積分をスタートさせた時刻 $\alpha$ ( $t_s$ / $L_x$ )から飽和する時刻 $t_F$ までの時間( $t_F$ - $\alpha$ ( $t_s$ / $L_x$ ))を計数すれば飽和値 $I_F$ が予め分かっているので、この検出強度Iが次式で求まる

 $I = I_{F} \cdot ((1-\alpha) t_{s}/L_{x}-\Delta t)/(t_{F}-\alpha (t_{s}/L_{x}))$ 

このように積分開始から飽和時間までを計測することにより更に1桁近くダイナミックレンジを広げることが可能になる。

【0048】このような飽和の時刻を計数するには図7に示すアナログ積分回路に以下の機能を追加すればよい。即ち、1 Cの積分回路の積分信号を第1の入力とし、予め決めておいた飽和値に相当する信号レベルを第2の入力としてコンパレータ回路に入力することにより、その信号出力の結果の変化から計数終了とすることにより可能である。

【0049】以上説明したようにマルチチャンネルフォトマル101及び102で検出される蛍光は64チャンネル並列に検出され100で並列に入力された信号を時系列的な信号に変換しPC11に転送する。図10xステージを走査し、図2に示すようにy方向に並ぶ64絵素を同時に、かつx方向は順次検出していく。図10x yステージ4にはそれぞれ図示されていない光学的な測長器が付いており、x及びyステージの移動量が測定される。DNAチップの蛍光検出絵素の寸法 $\Delta x$ 及び $\Delta y$ は例えばそれぞれ $2\mu$ mであるとする。各絵素の測定の開始はxステージの測長器が $2\mu$ m移動を計測する時点から始まる。

【0050】本発明のマルチスポット蛍光検出或いはマルチスポットDNA検査の具体的な実施例を以下に説明する。x方向は走査の動作、y方向はxの1走査毎に1 絵素分シフトする動作、更にxは10走査毎にy方向に大きくシフトし、これを繰り返すことにより、2次元的に検出或いは検査を行う。

【0051】x方向の走査で計測開始のステージ位置測長信号を検出すると、先ずフォトンカウントの計数を開始する。x方向の検出絵素数 $L_x$ が6400、絵素ピッ

チが $2\mu$ mとし、この $2\mu$ mを走査する時間  $t_s$ を60  $\mu$ secとする。フォトマルが1フォトンを受光し、発生するパルスの幅は30 n sec程度であるので1 絵素をスポットが通過する時間 $60\mu$ secのうち $40\mu$ secの間フォトンカウントを行う場合、数百~千のフォトンをフォトンカウント法で計数することが可能になる。これ以上の強度の信号に対してはパルス信号が繋がってしまうためアナログ積分検出を行う。このアナログ検出のダイナミックレンジはおよそ百程度ある。従ってフォトンカウントとアナログ積分を上記の方法で切り替えて併用すればおよそ1万のダイナミックレンジが得られる。

【0052】更に図9の(b)で説明したアナログ積分が飽和する時間から検出強度を求める方法を併用すると更に1桁ダイナミックレンジを拡げることが可能になる。この結果およそ2の16乗、即ち65536の広いダイナミックレンジに亘り、即ち40μsecで数フォトンの微弱な検出光から10万フォトンに達する強い検出光まで短時間で検出可能になる。

【0053】以上説明した蛍光強度がフォトンカウントの領域、アナログ積分の領域、及びアナログ積分飽和時間検出領域と3つの領域からなる時、それぞれの境界はスムーズに繋がるようにするため、事前に境界領域に相当する強度の検出光を用いてキャリブレーションを行う。

【0054】上記図7の実施例ではフォトンカウントとアナログ積分を時間分割して検出しているが、常時両方を行い、蛍光検出の強度に応じて採用する信号を選択することも可能である。

【0055】上記の検出方式の切り替えは蛍光検出に限られたものではなく、一般に1絵素当たりの検出時間T pが短く限られている場合に有効である。即ちT p とフォトン検出パルス時間幅 $\Delta$  t の比N r が要求される検出のダイナミックレンジN d に比べ小さいとき、即ちT p  $\Delta$  t = N r < N d

の時微弱なフォトンカウント領域からフォトンカウント では計数不可能な強い光まで広い範囲で検出が可能にな る。

【0056】60 $\mu$ sec/1 絵素のスピードで $\pi$ 方向に 6000絵素分走査し、この際 $\pi$ 方向に10絵素とばし で同時に64絵素検出しているため、360 $\pi$ secかけて1走査が終了した時点で384000絵素が上記の広いダイナミックレンジで検出されている。1走査が終了すると $\pi$ 方向にステージを1絵素即ち2 $\pi$ m動かし隣の絵素ラインを同様にして検出する。この動作を10回繰り返し、640 $\pi$ 6000絵素の検出を行う。ステージの戻りに要する加減速の時間を加えても、4から5秒で上記の絵素数の検出が終わる。

【0057】次にy方向に640絵素分2μm×640 =1.28mmと大きく移動し、上記の動作を繰り返 す。この大きな移動を10回繰り返せば6400×60 00絵素が約40~50秒で検出されることになる。即 52μmの解像度で6000×6000絵素の像をダイナミックレンジが2の16乗で、最小検出強度が数フォトンの蛍光検出や微弱光検出が1分以内で実現する。

【0058】上記の実施例では1絵素当たりに要求される検出時間が短い場合であるが、1桁以上大きく、かつ同じように2の16乗のダイナミックレンジが必要な場合には図9の(b)に示す飽和時間を検出する方法は必要でなくなる。またフォトマルのフォトン検出パルスの幅が更に短くできればフォトンカウントのみ、或いはフォトンカウントとアナログ積分検出の組み合わせで検出できる。

【0059】DNA検査特にDNAチップを用いるDNA検査を集団検診等の多数のサンプルを扱う用途に適用しようとすると高感度、高分解能、広ダイナミックレンジでかつ高速の検査装置を実現することが重要になる。上記の実施例で説明したマルチスポットもしくはシート状ビームを用いて、同時に複数の絵素を蛍光検出し、励起光とサンプルの相対位置を走査により変化させ次々と蛍光検出していくことによりこれが可能になった。

【0060】600×600の絵素を64(M=64)絵素同時に検出することにより、(300マイクロ砂/絵素)以下の時間で検出することで、即ち平均絵素検出時間が(300マイクロ砂/M)以下で検出することができるようになり、一サンプル当たり3分以下で検出が可能になった。従来上記の絵素数の蛍光像を検出するのに10分以上要していたので高速検査の需要に応えうる。更にフォトンカウントとアナログ積分を併用することにより50マイクロ秒/絵素の時間で検出可能になるり、1分以下で検出可能になる。

【0061】更に、上記のマルチスポットを用いる蛍光 検出でサンプル上のマルチスポット径を小さくすること により、多数のMの直径が3μmより小さく0.3μm より大きい微小なスポットからなるマルチスポット励起 光、又は絞り込み幅が3μmより小さく0.3μmより 大きいシート状の励起光を照射する。これにより得られ る各マルチスポットまたはシート状の照射位置からの蛍 光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像を 複数の微弱光検出素子で検出する。各検出素子から得ら れる信号を個別に記憶し、上記マルチスポット光または シート状励起光とサンプルとの位置を相対的に変化さ せ、上記信号を順次記憶して行く、このようにすればサ ンプル上の所望の範囲に亘り信号が記憶収集でき、収集 データから蛍光画像を構成することによりDNAを検査 することが可能になる。このような方法を用いると、検 出像の分解能が高くなる。この高い分解能を用いれば例 えばサンプルとして所望のターゲットDNAに蛍光を付 加しておき、細胞中の1本鎖DNAのうち対応するDN Aにハイブリダイズさせることにより細胞中の目標とす るDNAを蛍光像として検出することができ、細胞のD

NA検査が可能になる。

【0062】図10は本発明の蛍光検出の実施例図であ り、特にDNA検査に有効な蛍光検出の実施例である。 図2と同一番号は同一物を表す。図2で示された10絵 素おきに照射するマルチスポット光に代え、シート状の 励起光2000を用いている。励起光の照射で得られる 蛍光は図1の光学系同様にして励起光から分離して1次 元のフォトマルアレイ、或いは超高感度1次元センサで 検出される。シート状のビームでの励起は例えば隣り合 う1次元方向の50絵素に亘り同時に行われ、1次元の 高感度センサで同時に検出される。y方向に長いシート 状のビームに直交するx方向例えば500画素分にスキ ャンすることにより、50×500絵素分の蛍光像が得 られる。次にy方向に50絵素分移動し、上記の1走査 を行う。これを10回繰り返せば、最終的には500× 500絵素の蛍光画像が得られる。本実施例では孤立し た、或いは隔たって分離したスポット光を照射する前記 の実施例に比べ若干背景ノイズが大きくなるが、2次元 平面的に大きく照射する場合に比べ、ノイズが小さい蛍 光検出を行うことが可能である。フォトマル又は超高感 度1次元センサから得られる信号は微弱光であるのでフ ォトンカウント検出を行う。

【0063】図11は蛍光検出、或いは蛍光検出を用い るDNA検査のマルチスポット励起光発生方法を示す実 施例である。レーザ27はレーザ媒体が封入されたレー ザチューブ271の両端はブリュースタ角の窓があり、 ここから出たレーザ光は両端にある100%反射ミラー 272及び273で折り返される。この共振器ミラーの 間を往復するレーザ光は通常レーザの共振器内の光エネ ルギーから出射窓を脱げて共振器が外に取り出されるビ ームのエネルギーの10倍以上になっている。この共振 機内にマルチスポット又はシートビーム発生ホログラム 板270を挿入すると、ホログラム2701はマルチス ポット、またはシート状ビームが発生するように予め作 られているため、図に示すようにレンズ274を介して マルチスポット2702が再生される。なおホログラム に照射したレーザ光は約10%の回折効率でマルチスポ ット像を形成する。残りの光は0次光としてそのまま透 過し、共振器内を往復する。このマルチスポットは図1 で説明したマスク状の円開口アレー透過直後のマルチス ポット光と全く同一のスポットであるため、レンズ24 を用いて図1の構成により検査対象にマルチスポットを 照射することが可能になる。この結果従来のレーザ出射 光路中にホログラムを配置する場合に比べ、10倍近い 強度のマルチスポット光もしくはシート状ビームが得ら れ、高速高感度の蛍光検出、並びにDNA検査を行うこ とが可能になる。

【0064】上記の実施例では励起光として1つの波長の場合について説明したが、本発明は励起光として2波長、或いは3波長以上を励起光として用いる場合にも効

果を発揮する。この場合には、従来複数波長で検出しようとすると非常に長い時間を要してしまうが、本発明のマルチスポット光を用いてフォトンカウント検出を行えば高感度、高速に検出することができる。

#### [0065]

【発明の効果】以上説明したように本発明により、1 絵素から数カウントのフォトンパルスが得られるような微弱な蛍光検出物体、とりわけDNA検査で用いられるDNAマイクロアレイを高速に高分解能、高感度で検出することが可能になった。またアナログ積分検出をも可能にし、非常に広いダイナミックレンジを有する検出が可能になった。即ち、例えば6000×6000絵素の蛍光画像を2<sup>16</sup>のダイナミックレンジで1分の検出時間で検出することも可能になった。この結果DNAチップなどの検査対象を1分程度の検査時間で検出することが可能になり、広く行われている集団検診で採取される大量の検体サンプルを短時間でかつ正確に検査することが可能になる。

【0066】また本発明はDNA検査にのみ適用される わけではなく、蛍光検出顕微法に広く使われる。従来長 い時間を要していた観察や、検査の時間を大幅に短縮す る。即ち数フォトンしか検出されない微弱光まで短時間 で検出できるようになった。また微弱光から強い検出光 まで広い範囲に亘り短時間で高精度に検出できるように なった。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるDNAチップの検査装置の概略構成を示す斜視図である。

【図2】本発明によるDNAチップのセルと励起光の関係を表すセルの平面図である。

【図3】本発明によるDNAチップのxy方向の走査を 説明する図である。

【図4】本発明によるDNAチップのx方向の走査とフォトン検出の関係を示す図である。

【図5】微弱光のフォトンカウント信号を示す図であ ス

【図6】強い検出光の場合のフォトンパルス信号を示す 図である。

【図7】本発明による広いダイナミックレンジを検出する回路構成を示すブロック図である。

【図8】本発明による弱い検出光と強い検出光の判定方法を示す図である。

【図9】本発明による更に強い検出光を検出する方法を 示す図である。

【図10】本発明によるシート状の励起光を用いた場合を示すDNAチップのセルの平面図である。

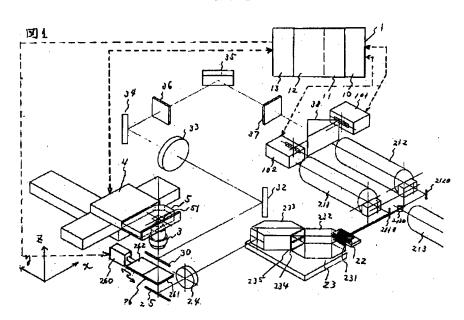
【図11】本発明によるマルチスポットをレーザ共振器 内のホログラムで形成する例を示す光学系の一部の斜視 図である。

## 【符号の説明】

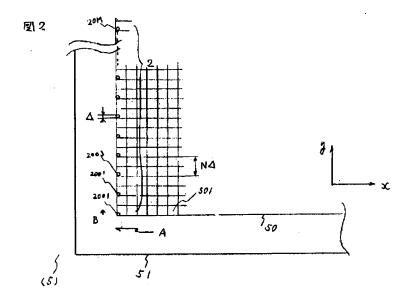
1…制御回路 1 A…アナログスイッチ 1 B…フォトンカウント回路 211,212,213…レーザ光源 22…マルチビームスプリッタ

231…マルチレンズ 232…プリズム 3…対 物レンズ 4…xyステージ 5…サンプル 3 3…レンズ 36,37…干渉フィルタ 101, 102…マルチアノードフォトマル

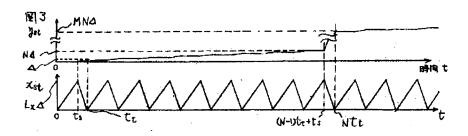
【図1】



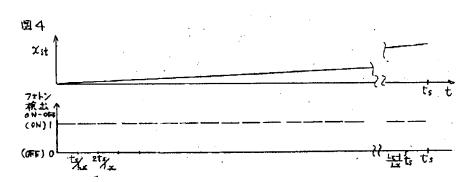
【図2】



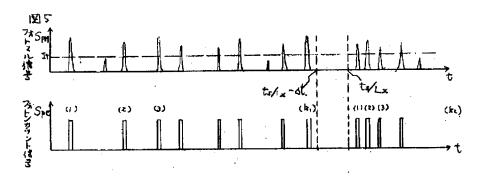
【図3】



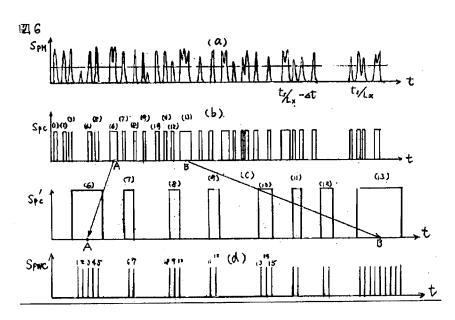
【図4】

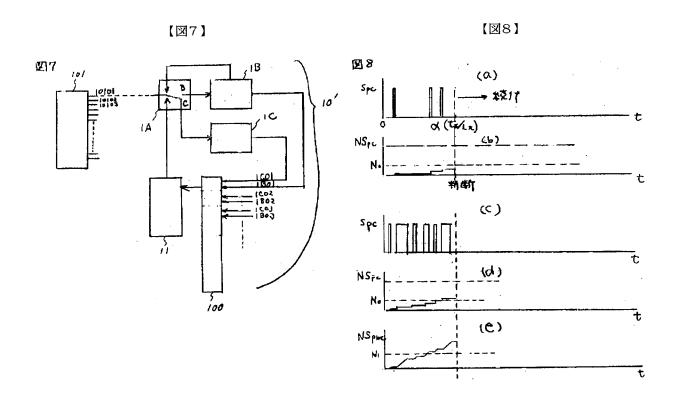


【図5】

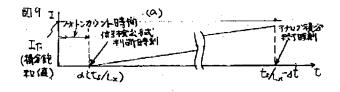


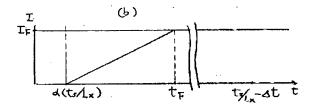
【図6】



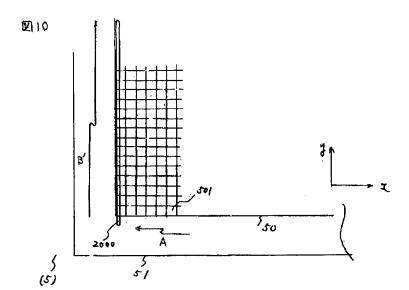


【図9】



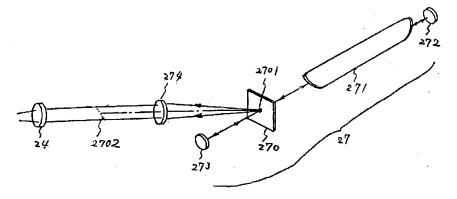


【図10】



【図11】

图 ( )



# フロントページの続き

(51) Int. Cl. 3	,	識別記号		FΙ							(参考)
C12Q	1/68			G01N	31/22			121	lΡ	4 B (	29
G01N	31/22	121			33/53				M	4 B (	063
	33/53				33/560	6					
	33/566				33/58				A		
	33/58				37/00			102	2		
	37/00	102			35/00				Z		
// G01N	35/00				35/02				F		
	35/02			C12N	15/00				F		
(72)発明者	保田 健二			F ターム(参	参考)	2G042	AA01	BD12	BD20	DA08	FA11
	茨城県ひたちな	なか市市毛882番地	株式会				FB05	FC01	HA07		
	社日立製作所言	<b>計測器グループ内</b>				2G043					
							FA02	FA06	GA07	GB19	HA01
							HA07	HA09	HA15	JA02	JA03
							KA02	KA05	KA07	KA09	LA02
							NA14				
						2G045	AA35	DA12	DA13	DA14	FA11
							FB02	FB07	FB12	GB10	GC15
							HA09	HA14	JA07		
						2G058	AA09	CC09	GA02		
						4B024	AA20	CA01	CAO4	HA19	
						4B029	AA07	AA23	FA12		
						4B063	QA01	QQ42	QR32	QR55	QR58
							QS32	QX02			